Coursera 機器學習基石

November 17, 2015

1 Week 1

1.1 Perceptron Learning Algorithm (PLA)

简单的线性分类模型。输入 $\mathcal{D} = \{(\mathbf{x}_1, y_1), (\mathbf{x}_2, y_2), \dots, (\mathbf{x}_N, y_N)\}$, 每个 $\mathbf{x}_i = (x_1, x_2, \dots, x_d)$ 维度为 d, 对应 d 种特征。输出即类别 $\mathcal{Y} = \{-1, +1\}$ 。

考虑对每个特征赋一个权值 w_i , 所有特征的权值构成权值向量 \mathbf{w} , 对每个输入可以计算出总的分数, 并根据分数是否超过某阈值 threshold 来决定判定输出:

$$h(\mathbf{x}) = sign(\sum_{i=1}^{d} w_i x_i - threshold)$$

令 $w_0 = -threshold$, $x_0 = 1$, 上式可简化为:

$$h(\mathbf{x}) = sign(\sum_{i=0}^{d} w_i x_i) = sign(\mathbf{w}^T \cdot \mathbf{x})$$

算法开始时初始化 $\mathbf{w} = \mathbf{w_0}$, 然后基于训练数据不断对 \mathbf{w} 做出修正, 直到 \mathbf{w} 将训练数据全部正确分类。

若在第 t 轮迭代中, PLA 发现对训练数据 $\mathbf{x}_{n(t)}$ 分类错误, 即:

$$sign(\mathbf{w}_{t}^{T} \cdot \mathbf{x}_{n(t)}) \neq y_{n(t)}$$

则可以做出修正:

$$\mathbf{w}_{t+1} \leftarrow \mathbf{w}_t + y_{n(t)} \mathbf{x}_{n(t)}$$

因为内积运算结果的符号由向量夹角的余弦表示,所以若发现分类结果与"标准答案"异号,则可以通过以上修正让 \mathbf{w}_{t+1} 更加接近 $\mathbf{x}_{n(t)}$ 。

如此不断更新 \mathbf{w}_t 直到其对所有训练数据都能正确分类。训练数据可以随机顺序访问,或按照某个预先设定的顺序循环访问。

1.2 PLA 的收敛性

为什么 PLA 不会一直运行下去?

设 \mathbf{w}_f 为我们要学习的目标权重向量(未知)。如果数据线性可分,则必有:

$$\min_{n} y_n \mathbf{w}_f^T \mathbf{x} > 0$$

即,从训练数据中计算出来的最小总分和"参考答案"也必须是同号的。同时最优的那个 \mathbf{w}_f 要满足:

$$y_{n(t)}\mathbf{w}_f^T\mathbf{x}_{n(t)} \ge \min_n y_n \mathbf{w}_f^T\mathbf{x} > 0$$

联想一下点到直线的距离公式,最优的 \mathbf{w}_f 到各个数据点应该具有一个最小的 margin。

首先证明 PLA 更新之后内积会逐渐变小,方法是比较更新后的权重向量和 最优向量:

$$\mathbf{w}_{f}^{T}\mathbf{w}_{t+1} = \mathbf{w}_{f}^{T}(\mathbf{w}_{t} + y_{n(t)}\mathbf{x}_{n(t)})$$

$$= \mathbf{w}_{f}^{T}\mathbf{w}_{t} + y_{n(t)}\mathbf{x}_{f}^{T}\mathbf{x}_{n(t)}$$

$$\geq \mathbf{w}_{f}^{T}\mathbf{w}_{t} + \min_{n} y_{n}\mathbf{w}_{f}^{T}\mathbf{x}_{n}$$

$$> \mathbf{w}_{f}^{T}\mathbf{w}$$
(1)

接下来证明 PLA 每次更新的幅度不大,方法是估计更新后 \mathbf{w}_{t+1} 的范数的上界。

注意到仅有出错时才更新。出错时 $y_{n(t)}\mathbf{w}_t^T\mathbf{x}_{n(t)} \leq 0$, 即异号, 所以有:

$$\|\mathbf{w}_{t+1}\|^{2} = \|\mathbf{w}_{t} + y_{n(t)}\mathbf{x}_{n(t)}\|^{2}$$

$$= \|\mathbf{w}_{t}\|^{2} + 2y_{n(t)}\mathbf{w}_{t}^{T}\mathbf{x}_{n(t)} + \|y_{n(t)}\mathbf{x}_{n(t)}\|^{2}$$

$$\leq \|\mathbf{w}_{t}\|^{2} + \|y_{n(t)}\mathbf{x}_{n(t)}\|^{2}$$

$$\leq \|\mathbf{w}_{t}\|^{2} + \max_{n} \|y_{n}\mathbf{x}_{n}\|^{2}$$
(2)

所以更新之后 $\|\mathbf{w}_{t+1}\|^2$ 最多比 $\|\mathbf{w}_t\|^2$ 增长 $\max_n \|y_n \mathbf{x}_n\|^2$ (最远的点)。设 PLA 最多进行 T 次更新,由 ?? 得:

$$\frac{\mathbf{w}_f^T \mathbf{w}_T}{\|\mathbf{w}_f\|} \ge T \cdot \min_n \frac{y_n \mathbf{w}_f^T \mathbf{x}_n}{\|\mathbf{w}_f\|} = T\rho$$

由?? 得:

$$\|\mathbf{w}_T\|^2 \le TR^2$$

综上,

$$1 \ge \frac{\mathbf{w}_f^T \mathbf{w}_T}{\|\mathbf{w}_f\| \cdot \|\mathbf{w}_T\|} \ge \frac{T\rho}{\sqrt{T}R} = \sqrt{T} \cdot \frac{\rho}{R}$$

可得更新次数的上界为

$$T \le \frac{R^2}{\rho^2}$$

1.3 非线性可分问题

Pocket 在 PLA 基础上, 维护几个量:

- 1. 当前最佳 **w**_t
- 2. 当前连续正确分类的次数

3. 当前最佳连续分类次数

每次正确分类后,若连续正确分类次数超过历史最优,则计算当前 \mathbf{w}_t 对所有训练数据的分类错误率,若犯错比历史值更少,则将当前 \mathbf{w}_t 保存为 $\hat{\mathbf{w}}_o$ 超过预设更新次数后,输出 $\hat{\mathbf{w}}_o$

2 Week 2

2.1 Learning 是否可行?

实际的 hypothesis f 是永远无法获知的,无论如何设计学习算法,都有一些"个人考虑"在里面,不能达到最终的 f,例子: 3×3 黑白方格分类问题。所以从 possibility 的角度讲,learning 是 impossible 的。但 impossible 并不代表 not probable。所以需要建立关于"learning is probable"的理论基础。

所谓算法"学到东西",是指学习算法输出的 g 在测试数据上也要有较好的表现。那么,算法在有限的训练数据上的表现,能否提供训练数据之外的信息呢?

2.2 Bin model 和 Hoeffding 不等式

考虑装有红绿两色球的罐子,要估计罐子中红球的比例 μ , 独立地随机抽 N 个球, 通过样本中红球的比例 ν 来估计 μ 。此模型满足 Hoeffding 不等式

$$\mathbb{P}[|\mu - \nu| > \epsilon] < 2e^{-2N\epsilon^2}$$

其实就是大数定理的一个形式,要满足较小的误差,就需要抽足够大的样本。 Hoeffding 不等式即给出了"误差太大"这一坏事发生的概率上界。

将 bin model 联系到 learning 当中,对于任意一个确定的 h,对训练数据 x_1,x_2,\ldots,x_N 依次计算 $h(x_n)$, $n=1,2,\ldots,x_N$,若 $h(x_n)\neq y_n$ 则将球涂成红色(出错),否则涂绿色,即可得到一个样本。如果训练数据和测试数据都由同一个分布 $P(\mathcal{X})$ 生成,即可根据 Hoeffding 不等式,用算法在训练数据上的错误率 ν 来估计其在测试数据上的错误率 μ 。此时 ν 和 μ 分别称为 in-sample error和 out-of-sample error,分别记为 E_{in} 和 E_{out} ,即

$$\mathbb{P}[|E_{in} - E_{out}| > \epsilon] \le 2e^{-2N\epsilon^2} \tag{3}$$

注意到这里应用 Hoeffding 不等式的前提是固定 h,所以不等式实际上是为 verification 提供了理论保证:对某个 h, E_{in} 和 E_{out} 差别不会太大。

但学习算法是在 \mathcal{H} 中选定一个g,所以我们希望把 \mathcal{H} Hoeffding 不等式提供的保障推广到 $|\mathcal{H}|=M$ 个 hypothesis 的情况。取 \mathcal{H} union bound,只要 \mathcal{H} 中任意一个h 可能发生"坏事",则最后选出来的g 也可能发生,即

$$\mathbb{P}[|E_{in}(g) - E_{out}(g)| > \epsilon] = \mathbb{P}\left[\bigvee_{1 \le m \le M} (E_{in}(h_m) - E_{out}(h_m) > \epsilon)\right]$$

$$\leq \sum_{1 \le m \le M} \mathbb{P}[|E_{in}(h_m) - E_{out}(h_m)|]$$

$$= \sum_{1 \le m \le M} 2e^{-2N\epsilon^2}$$

$$= 2Me^{-2N\epsilon^2}$$

这个上界的特点:

- 1. 非常松
- 2. 依赖于模型的复杂程度 M: 若要 $E_{in}(g)$ 接近 $E_{out}(g)$, 需要 M 小,但太简单的模型往往不理想,即 $E_{in}(g)$ 会比较大
- 3. 对于 $M=+\infty$ 没有意义,但很多问题都有 $M=+\infty$, PLA 就是

3 Week 3

3.1 Error bar

现在我们知道

$$\mathbb{P}[|E_{in}(g) - E_{out}(g)| > \epsilon] \le 2Me^{-2N\epsilon^2}$$

假设允许坏事发生的概率最大为 δ ,即至少可以 $1-\delta$ 的概率保证 $|E_{in}(g)-E_{out}(g)| \leq \epsilon$,变形得:

$$E_{out}(g) \le E_{in}(g) + \sqrt{\frac{1}{2N} \ln \frac{2M}{\delta}}$$

右边根号项称为 error bar, 即将 g 从训练数据推广到测试数据产生的误差的界。因为带有 M, 所以不能处理 $M=+\infty$ 的情况。

3.2 寻找更紧的上界

主要想法是缩小 \mathcal{H} 的大小。以 PLA 为例,两条分类线如果斜率很接近,分类结果也会很接近, E_{in} 也会很接近。尝试找出 \mathcal{H} 的"有效大小",实际在 $M=+\infty$ 时也是有限值,从而形成一个上界。

Dichotomy 定义 \mathcal{H} 在 $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_N \in \mathcal{X}$ 上形成的 dichotomy 为:

$$\mathcal{H}(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_N) = \{ (h(\mathbf{x}_1), h(\mathbf{x}_2), \dots, h(\mathbf{x}_N)) \mid h \in \mathcal{H} \}$$

一个 dichotomy 即所有 h 在一些数据上可能形成的结果,表明 \mathcal{H} 的"多样性"。

Shattered set 设 class C 和集合 A, 如果对每个 $T \subset A$ 都存在 $U \subset C$ 使得 $U \cap A = T$, 则称 C shatter A。即,当幂集 $P(A) = \{U \cap A \mid U \in C\}$ 时,C shatters A。

例如,二维 PLA 无法 shatter 平面上任意 4 个点,但可以 shatter 任意 3 个点。

Growth function 为了衡量一个 \mathcal{H} shatter 数据集能力的能力, 定义 \mathcal{H} 的 growth function \mathcal{H} :

$$m_{\mathcal{H}}(N) = \max_{\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_N \in \mathcal{X}} |\mathcal{H}(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_N)|$$

即这个 \mathcal{H} 在任意 N 个点上能产生的最大 dichotomy 大小。对于二元分类问题,显然 $m_{\mathcal{H}}(N) \leq 2^N$ 。

 $m_{\mathcal{H}}(N)$ 满足性质:

- 1. 若 $m_{\mathcal{H}}(N) = 2^N$,则表明存在大小为 N 的集合,能够被 \mathcal{H} shatter,因为从中可以拿出集合去求交,得到幂集中所有可能的集合大小
- 2. 若对某个 n>1 有 $m_{\mathcal{H}}(m)<2^m$,那么对所有 n>m 也有 $m_{\mathcal{H}}(n)<2^n$,因为如果 \mathcal{H} 不能 shatter 某个大小 m,更大的集合中仍然有不能 shatter 的情况存在

Break point 若 \mathcal{H} 不能 shatter 大小为 k 的数据集,则称 k 是 \mathcal{H} 的一个 break point。由此可得,若 \mathcal{H} 有 break point k,则 $m_{\mathcal{H}}(k) < 2^k$ 。

Growth function 的界 在 break point 存在的情况下, hypothesis 的有效数量会被极大地限制,所以要找到 growth function 的上界。而如果我们能用 growth function 取代 error bar 中的 M, 那么,只要 growth function 有多项式的上界,error bar 右边取对数之后,不管多项式次数多少,都是按 N 对数增长,当 N 足够大的时候, E_{in} 和 E_{out} 就有可能非常接近。

设 B(N,k) 为 N 个点中任意 k 个都不被 shatter 的最大 dichotomy 数量。 如果 $m_{\mathcal{H}}(N)$ 有 break point k, 则

$$m_{\mathcal{H}}(N) \leq B(N,k)$$

因为 growth function 衡量的是 \mathcal{H} 的"划分"能力, 而 B(N,k) 是任意 N 个点的最大 dichotomy 数。

B(N,k) 显然满足

$$B(N,1) = 1$$

 $B(1,k) = 2$ for $k > 1$ (4)

现在设 $N \ge 2$ 、 $k \ge 2$,尝试找到 B(N,k) 的递推关系。假设有 B(N,k) 个 dichotomy,我们把这些 dichotomy 分为两类:

- 1. $\mathcal{H}_1 = \{(h(\mathbf{x}_1), h(\mathbf{x}_2), \dots, h(\mathbf{x}_{N-1}))\}$, 即 \mathcal{H} 在前 N-1 个点上产生的 dichotomy
- 2. $\mathcal{H}_2 = \{ (y_1, y_2, \dots, y_{N-1}) \in \mathcal{H}_1 \mid \exists h, h' \in \mathcal{H} \ s.t. \ h(\mathbf{x}_i) = h'(\mathbf{x}_i) = y_i, \ \forall i \in [1, N-1] \land h(\mathbf{x}_N) \neq h'(\mathbf{x}_N) \}$,即仅对 \mathbf{x}_N 结果不同的所有 h 在前 N-1 个点上产生的 dichotomy

则有

$$B(N,k) = |\mathcal{H}_1| + |\mathcal{H}_2|$$

由以上定义,设仅在 \mathbf{x}_N 上不同的 hypothesis 产生的 dichotomy 数量为 2β , 剩下 dichotomy 数量为 α , 则

$$B(N,k) = \alpha + 2\beta$$

这 β 个 dichotomy 显然满足

$$\beta \le B(N-1, k-1)$$

否则若加上 \mathbf{x}_N 上的结果, 就会 shatter k+1 个点, 不满足 B(N,k) 的假设。

另外,因为 B(N,k) 保证了没有任意 k 个点被 shatter,所以不考虑 \mathbf{x}_N ,就 应该有

$$\alpha + \beta \le B(N - 1, k)$$

以上两不等式相加, 得:

$$B(N,k) = \alpha + \beta \le B(N-1,k-1) + B(N-1,k)$$

在此基础上,有 Sauer 引理:

$$B(N,k) \le \sum_{i=0}^{k-1} \binom{N}{i}$$

根据 B(N,k) 的递推关系用数学归纳法即可证明,或参见这里。由此可以得出 growth function 的上界

$$m_{\mathcal{H}}(N) \le B(N,k) \le \sum_{i=0}^{k-1} \binom{N}{i}$$

4 Week 4

4.1 VC Dimension

上面那个 k-1 即 \mathcal{H} 的 VC 维,记 为 $d_{VC}(\mathcal{H})$,也就是 \mathcal{H} 能够 shatter 的最大点数。若对所有 N 都有 $m_{\mathcal{H}}(N)=2^N$,则 $d_{VC}(\mathcal{H})=\infty$ 。

VC Generalization Bound 对任意 $\delta > 0$, 下式以概率 $> 1 - \delta$ 成立:

$$E_{out}(g) \le E_{in}(g) + \sqrt{\frac{8}{N} \ln \frac{4m_{\mathcal{H}}(2N)}{\delta}}$$

即 Vapnik-Chervonenkis 不等式

$$\mathbb{P}\left[\sup_{h\in\mathcal{H}}|E_{in}(h) - E_{out}(h)| > \epsilon\right] \le 4m_{\mathcal{H}}(2N)e^{-\frac{1}{8}N\epsilon^2}$$

注意几点:

- 1. $m_{\mathcal{H}}(N)$ 替代了原来的 M。因为对于某个 D,很多 hypothesis 会共享一些dichotomy,所以在计算 error 时,这些 hypothesis 要错一起错。Growth function 能做的就是计算这种重复。书里举了个例子,因为训练数据 D 是随机性的唯一来源,想象所有 D 的空间为一张白纸,某个 D 如果最后 $E_{in}(g)$ 和 $E_{out}(g)$ 相差很大,就把这个 D 对应的的区域涂色。而因为dichotomy 会重叠,多个 D 的区域也会重叠,而之前 union bound 实际上是把这些重叠部分全部都当做了不相交,所以当 H 变大时,涂色区域会很快占满整张纸。而引入 VC 维之后的上界则能处理这种重叠的情况。
- 2. N 变为了 2N。因为 $|E_{in}(h) E_{out}(g)|$ 不仅依赖于 \mathcal{D} , 也依赖于 \mathcal{X} , 所以引入了一个同样大小的样本 \mathcal{D}' , 变为 $|E_{in}(h) E'_{in}(h)|$ 。
- 3. VC 维很松,因为它不依赖于 \mathcal{H} 、 \mathcal{P} 等,但好处是可以扩展到各种问题和 hypothesis set。

4. $\sqrt{\frac{8}{N} \ln \frac{4m_{\mathcal{H}}(2N)}{\delta}}$ 称为模型复杂度。模型越复杂, d_{VC} 越大, E_{in} 越小,但上界也越松,即 penalty of model complexity。

VC 不等式的证明思路:

- 1. 引入 ghost data。要 bound 的是 $|E_{in} E_{out}|$,而 E_{out} 未知,所以再抽样一组和 D 独立同分布且大小相同的 D' 来近似 E_{out} ,即用 $|E_{in} E'_{in}|$ 来估计之
- 2. 对大小为 2N 的数据 \mathcal{D} 和 \mathcal{D}' 使用 growth function, 限制 hypothesis 数 量。
- 3. 用 Hoeffding 的另一个定理估计上界。

这东西证明起来还挺复杂,看了几个版本,用 Chebyshev 不等式的版本严重伤害了我们这些低智商码农的感情。要好理解而不失严谨请看 Learning From Data 书附录。

4.2 交集和并集的 VC 维

交集

$$0 \le d_{VC}(\bigcap_{k=1}^{K} \mathcal{H}_k) \le \min\{d_{VC}(\mathcal{H}_k)\}_{k=1}^{K}$$

并集

$$max\{d_{VC}(\mathcal{H}_k)\}_{k=1}^K \le d_{VC}(\bigcup_{k=1}^K \mathcal{H}_k) \le K - 1 + \sum_{k=1}^K d_{VC}(\mathcal{H}_k)$$

这个要证明一下。假设只有两个 hypothesis set \mathcal{H}_1 和 \mathcal{H}_2 , 并集 $\mathcal{H} = \mathcal{H}_1 \cap \mathcal{H}_2$, VC 维分别是 d_1 、 d_2 ,则显然两者的并集最多能 shatter 两者各自能 shatter 的那么多个点,设为 m。即

$$m_{\mathcal{H}}(m) \leq m_{\mathcal{H}_1}(m) + m_{\mathcal{H}_2}(m)$$

根据 Sauer's Lemma,

$$m_{\mathcal{H}}(m) \le \sum_{i=0}^{d_1} \binom{m}{i} + \sum_{i=0}^{d_2} \binom{m}{i}$$

替换一下变量,

$$m_{\mathcal{H}}(m) \leq \sum_{i=0}^{d_1} \binom{m}{i} + \sum_{i=0}^{d_2} \binom{m}{m-i} = \sum_{i=0}^{d_1} \binom{m}{i} + \sum_{i=m-d_2}^m \binom{m}{i}$$

当 $m-d_2 > d_1+1$ 即 $m \ge d_1+d_2+2$ 时

$$m_{\mathcal{H}}(m) \le \sum_{i=0}^{d_1} \binom{m}{i} - \binom{m}{d_1+1} = 2^m - \binom{m}{d_1+1} < 2^m$$

也就是说并集的 VC 维应该小于 m, 而 m 最小为 d_1+d_2+2 , 所以并集 VC 维最大只能取 d_1+d_2+1 。

参考论文 http://www.davideisenstat.com/cv/EisenstatA07.pdf

4.3 估算样本数据规模

根据 VC 不等式, 如果要以至少 $1-\delta$ 的 confidence 保证误差不超过 ϵ , 则需要

$$\delta \le 4m_{\mathcal{H}(2N)}e^{-\frac{1}{8}N\epsilon^2}$$

变形即得

$$N \ge \frac{8}{\epsilon^2} \ln \frac{4m_{\mathcal{H}}(2N)}{\delta}$$

如果用 growth function 的多项式上界 N_{VC}^d+1 来估计它,则可得

$$N \ge \frac{8}{\epsilon^2} \ln \frac{4((2N)^{d_{VC}} + 1)}{\delta}$$

据此便可估计 N 的大小。

4.4 Noise & Error

D 有噪声时,相当于每个 label y 也是由一个概率分布产生的,即 $\mathbb{P}[y|\mathbf{x}]$ 。所以学习算法除了要找 target function f,还要决定每个 label 到底取什么值,也就是所谓的 mini-target。此时 y 不一定告诉你正确的 label,我们看得到的只有被噪声影响的 $f(\mathbf{x})$ 。y 不是被 \mathbf{x} 决定 $(f(\mathbf{x}))$,而是受 \mathbf{x} 影响 $(\mathbb{P}[y|\mathbf{x}])$ 。

Error measure 用来衡量我们找到的 hypothesis 所犯的错误多少。常用的 measure 有分类器常用的 0-1 measure $\mathbf{1}\{\tilde{y}\neq y\}$, 和回归问题常用的平方误差 $(\tilde{y}-y)^2$ 。

Error measure 的选择会影响学习算法。例子: 三类别分类器, 用以上两种 measure 会得到不同的 label 值。

Error measure 也是与算法应用的具体场景相关的。例子:指纹识别,超市根据识别结果判断是否打折,CIA 判断门禁是否通过。两者需要的 measure 对不同的错判结果有不同的惩罚。设计算法时,可能无法知道这个最佳的 error measure,所以一般会用一个近似的 \widehat{err} 。

衡量与 f 的差距仍然要用理想的 f。对 0-1 error 而言:

- 1. 衡量 h 和 f 的差距要用 $\mathbf{1}\{h(\mathbf{x}) \neq f(\mathbf{x})\}$
- 2. $E_{out}(g) = \mathbb{E}_{\mathbf{x}} \left[\mathbf{1} \{ f(\mathbf{x}) \neq g(\mathbf{x}) \} \right]$ 一定要跟 $f(\mathbf{x})$ 来比较

所谓 weighted classification 就是将模型犯错情况的惩罚考虑进去。例如 CIA 门禁的例子,错放了一个人问题很严重,所以需要加大模型犯这种错误的惩罚。在此情况下,PLA 无需改变,只要数据仍然线性可分即可。对 pocket 算法而言,weighted classification 可以转化为普通的 0-1 error 问题,方法是所谓的 virtual copying,即,把需要惩罚的错判数据复制很多份,再对这个扩大后的数据集执行修改版 pocket 算法:

- 1. 不用实际复制数据, 而是在 pocket 评估 w 表现时, 算入复制后的数据
- 2. 随机访问某个点 x 时,要将复制后的点的访问概率提高

5 Week 5

5.1 线性回归

线性回归要求输出某个实数值,而不是 label,可以用线性分类同样的"加权"方法来计算"分数",从而得到 hypothesis:

$$h(\mathbf{x}) = \mathbf{w}^T \mathbf{x}$$

使用平方误差 $(\hat{y}-y)^2$ 来测算 hypothesis 与实际数据的误差,得到 in- 和 out-of-sample error 的计算方法:

$$E_{in}(\mathbf{w}) = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^{N} (\mathbf{w}^T \mathbf{x}_n - y_n)^2$$

$$E_{out}(\mathbf{w}) = \mathbb{E}_{(\mathbf{x},y)}[(\mathbf{w}^T \mathbf{x} - y)^2]$$
(5)

将 Ein 改写为矩阵形式即得

$$E_{in}(\mathbf{w}) = \frac{1}{N} \|\mathbf{X}\mathbf{w} - \mathbf{y}\|^2$$

由于 E_{in} 凸、连续、可微 (补充一下证明方法……),所以直接求令其梯度为 0 的 \mathbf{w} 即可:

$$E_{in}(\mathbf{w}) = \frac{1}{N} \|\mathbf{X}\mathbf{w} - \mathbf{y}\|^{2}$$

$$= \frac{1}{N} \left(\mathbf{w}^{T} \mathbf{X}^{T} \mathbf{X} \mathbf{w} - 2 \mathbf{w}^{T} \mathbf{X}^{T} \mathbf{y} + \mathbf{y}^{T} \mathbf{y} \right)$$

$$\nabla E_{in}(\mathbf{w}) = \frac{2}{N} (\mathbf{X}^{T} \mathbf{X} \mathbf{w} - \mathbf{X}^{T} \mathbf{y})$$
(6)

令 $\nabla E_{in}(\mathbf{w}) = 0$ 可得

$$\mathbf{w}_{lin} = (\mathbf{X}^T \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^T \mathbf{y} = \mathbf{X}^{\dagger} \mathbf{y}$$

这里大部分情况下 $\mathbf{X}^T\mathbf{X}$ 是可逆的,如果不可逆,可以通过其他方式定义 \mathbf{X}^\dagger ,最好用现有的线性代数库来实现。

5.2 线性回归的可靠性

线性回归有 closed form,考虑 E_{in} 和 E_{out} 的期望。此处假设每个样本点的噪声都服从 $\epsilon \sim \mathcal{N}(0,\sigma^2)$

首先计算 $\mathbb{E}[E_{in}(\mathbf{w})]$ 。 具体可见 Learning From Data 练习 3.3 和 3.4,得到 $E_{in}(\mathbf{w}) = \frac{1}{N} \epsilon^T (\mathbf{I} - \mathbf{H}) \epsilon$ 。 其中 \mathbf{H} 为 hat matrix $\mathbf{X} (\mathbf{X}^T \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^T$,对称、幂等,用于将 \mathbf{y} 变为 $\hat{\mathbf{y}}$ 。

故

$$\mathbb{E}[E_{in}(\mathbf{w})] = \frac{1}{N} \mathbb{E}[\epsilon^{T} \epsilon] - \frac{1}{N} \mathbb{E}[\epsilon^{T} \mathbf{H} \epsilon]$$

$$= \sigma^{2} - \frac{1}{N} \mathbb{E}[\sum_{i=1}^{N} \epsilon_{i}^{2} h_{ii} + \sum_{i \neq j} \epsilon_{i} \epsilon_{j} h_{ij}]$$

$$= \sigma^{2} - \frac{1}{N} (\sum_{i=1}^{N} (\mathbb{E}[\epsilon_{i}^{2}] \mathbb{E}[h_{ii}]) + \sum_{i \neq j} \mathbb{E}[\epsilon_{i}] \mathbb{E}[\epsilon_{j}] \mathbb{E}[h_{ij}])$$

$$= \sigma^{2} - \frac{1}{N} (\sigma^{2} \mathbb{E}[\sum_{i=1}^{N} h_{ii}] + 0)$$

$$= \sigma^{2} - \frac{1}{N} (\sigma^{2} trace(H))$$

$$= \sigma^{2} - \frac{1}{N} (\sigma^{2} (d+1))$$

$$= \sigma^{2} (1 - \frac{d+1}{N})$$

$$(7)$$

同时

$$\mathbb{E}[E_{out}(\mathbf{w})] = \sigma^2(1 + \frac{d+1}{N})$$

可见当 N 变大时, E_{in} 和 E_{out} 逐渐趋近 σ^2 即 noise level,故 generalization error 的期望值为 $\frac{2(d+1)}{N}$ 。

5.3 与线性分类的比较

注意到,平方错误 $(\mathbf{w}^T\mathbf{x} - y)^2$ 是 0-1 错误 $\mathbf{1}\{sign(\mathbf{w}^T\mathbf{x}) \neq y\}$ 的上界,所以在 generalization 时,线性回归算法得到的 \mathbf{w} 会有更松的上界。如果我们直接对二元分类的问题执行线性回归,然后返回 $sign(\mathbf{w}_{lin})$ 也是可行的,但相当于用 generalization bound 去换了执行效率。

 \mathbf{w}_{lin} 可以作为线性分类的初始 \mathbf{w} , 从一个较好的 \mathbf{w} 开始迭代,缩短分类算法的运行时间。

5.4 Logistic 回归 & 梯度下降法

分类问题的 mini-target 是 $f(\mathbf{x}) = \mathbb{P}[+1|\mathbf{x}] \in [0,1]$,但有些问题需要在给定 0-1 label 的基础上直接输出 $\mathbb{P}[+1|\mathbf{x}]$ 。比如,要预测人患病的概率,我们手里的数据只有某个人是否得病。

所以需要把线性模型中的"加权分值"换算成一个 [0,1] 上的值,例如 \log istic 函数

$$\theta(s) = \frac{1}{1 + e^{-s}}$$

此函数光滑、单调,满足 $\lim_{s\to -\infty}\theta(s)=0$, $\lim_{s\to +\infty}\theta(s)=1$, $\theta(0)=\frac{1}{2}$ 。将其作用到加权分值上即得:

$$h(\mathbf{x}) = \theta(\mathbf{w}^T \mathbf{x})$$

我们要学习的目标为 $f(\mathbf{x}) = \mathbb{P}[+1|\mathbf{x}]$, 即在给定数据 \mathbf{x} 的基础上,+1 (或 -1) 出现的概率。由于样本中并没有概率,而只有结果,所以相当于样本产生于一个有噪声的目标 $\mathcal{P}(y|\mathbf{x})$:

$$\mathcal{P}(y|\mathbf{x}) = \begin{cases} f(\mathbf{x}) & \text{for } y = +1\\ 1 - f(\mathbf{x}) & \text{for } y = -1 \end{cases}$$
 (8)

在此基础上,相当于用 logistic 函数输出的概率 $h(\mathbf{x})$ 来"匹配"训练数据:

$$\mathcal{P}(y|\mathbf{x}) = \begin{cases} h(\mathbf{x}) & \text{for } y = +1\\ 1 - h(\mathbf{x}) & \text{for } y = -1 \end{cases}$$
(9)

注意到 logistic 函数满足 h(-x) = 1 - h(x), 所以, 综合以上两种情况, 即可得 $\mathcal{P}(y|\mathbf{x}) = h(y\mathbf{x}) = \theta(y\mathbf{w}^T\mathbf{x})$ 。于是可以用似然函数来衡量 hypothesis 与样本的相似程度:

$$\mathcal{L}(\mathbf{w}) = \prod_{n=1}^{N} \mathcal{P}(y_n | \mathbf{x}_n) = \prod_{n=1}^{N} \theta(y_n \mathbf{w}^T \mathbf{x}_n)$$

最大化似然函数等价于最小化

$$-\frac{1}{N}\ln\left(\prod_{n=1}^{N}\mathcal{P}(y_{n}|\mathbf{x}_{n})\right) = \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N}\ln\frac{1}{\mathcal{P}(y_{n}|\mathbf{x}_{n})}$$

最小化这个式子相当于我们把它看做 error measure, 即:

$$E_{in}(\mathbf{w}) = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^{N} \ln(1 + e^{-y_n \mathbf{w}^T \mathbf{x}_n})$$

这里求和的 error measure $err(\mathbf{w}, \mathbf{x}, y) = \ln(1 + e^{-y\mathbf{w}^T\mathbf{x}})$ 称为 cross entropy error, 是一个 pointwise 的 error measure。对它求梯度,可得

$$\nabla E_{in}(\mathbf{w}) = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^{N} (-y_n \mathbf{x}_n) \theta(-y_n \mathbf{w}^T \mathbf{x}_n)$$

注意到,这里无法直接令梯度等于 0 来获得一个 analytical solution,但 $E_{in}(\mathbf{w})$ 函数连续、一二阶可微、凸,可用梯度下降法(gradient descent)迭代求解。

梯度下降法类似于 PLA 的迭代过程,每一步对 \mathbf{w} 做适当更新,使 \mathbf{w} 沿着 $E_{in}(\mathbf{w})$ 减小最快(负梯度)方向逐步下降,直至找到局部最小。

假设每次更新方式为

$$\mathbf{w}_{t+1} \leftarrow \mathbf{w}_t + \eta \hat{\mathbf{v}}$$

其中 $\eta > 0$ 为 learning rate, $\hat{\mathbf{v}}$ 为更新方向的单位向量。

更新的目标是让每次更新后 $E_{in}(\mathbf{w})$ 最小。如果 η 足够小,在更新的局部,可以用 Taylor 展开来近似原函数 $E_{in}(\mathbf{w})$,即,在 \mathbf{w}_t 处展开 $E_{in}(\mathbf{w})$:

$$E_{in}(\mathbf{w}) = E_{in}(\mathbf{w}_t) + \nabla E_{in}(\mathbf{w}_t)^T (\mathbf{w} - \mathbf{w}_t) + O((\mathbf{w} - \mathbf{w}_t)^2)$$

$$E_{in}(\mathbf{w}_t + \eta \hat{\mathbf{v}}) = E_{in}(\mathbf{w}_t) + \eta \hat{\mathbf{v}}^T \nabla E_{in}(\mathbf{w}_t) + O(\eta^2)$$

$$\geq E_{in}(\mathbf{w}_t) - \eta \|\nabla E_{in}(\mathbf{w}_t)\|$$
(10)

最后一步等号成立仅当 $\hat{\mathbf{v}}$ 和 $\nabla E_{in}(\mathbf{w}_t)$ 反向。所以更新方向为

$$\hat{\mathbf{v}} = -\frac{\nabla E_{in}(\mathbf{w}_t)}{\|\nabla E_{in}(\mathbf{w}_t)\|}$$

对于 η ,如果固定取值,则可能因梯度大小不同而引起麻烦,比如函数减小很剧烈时,若 η 太小,则可能速度很慢,反之则可能让 $E_{in}(\mathbf{w})$ 不稳定。所以希望根据梯度来动态地决定 η 取值。直观上看,让 $\eta \propto \|\nabla E_{in}(\mathbf{w}_t)\|$ 比较好。此时

$$\mathbf{w}_{t+1} \leftarrow \mathbf{w}_t - \eta \frac{\nabla E_{in}(\mathbf{w}_t)}{\|\nabla E_{in}(\mathbf{w}_t)\|}$$

即相当于

$$\mathbf{w}_{t+1} \leftarrow \mathbf{w}_t - \eta \nabla E_{in}(\mathbf{w}_t)$$

这个新的 η 就是原来的 $\frac{\eta}{\|\nabla E_{in}(\mathbf{w}_t)\|}$, 称为 fixed learning rate gradient descent。

综合以上步骤即可得到 Logistic 回归的具体操作:

- 1. 初始化 w₀
- 2. 计算 $\nabla E_{in}(\mathbf{w}_t) = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^{N} (-y_n \mathbf{x}_n) \theta(-y_n \mathbf{w}_t^T \mathbf{x}_n)$
- 3. 更新 $\mathbf{w}_{t+1} \leftarrow \mathbf{w}_t \eta \nabla E_{in}(\mathbf{w}_t)$
- 4. 重复迭代直到 $\nabla E_{in}(\mathbf{w}_{t+1}) = 0$ 或足够小
- 5. 返回最终的 \mathbf{w}_{t+1} 作为 g

从中提取出梯度下降法的一般情况,对于 $F(\mathbf{x})$,用 Taylor 公式在点 \mathbf{a} 处展开得

$$F(\mathbf{x}) = F(\mathbf{a}) + \nabla F(\mathbf{a})(\mathbf{x} - \mathbf{a}) + O((\mathbf{x} - \mathbf{a})^2)$$

对 a 附近的 $\mathbf{b} = \mathbf{a} + \eta \mathbf{v}$, 其中 $\eta > 1$ 且 $\|\mathbf{v}\| = 1$, 有

$$F(\mathbf{b}) = F(\mathbf{a}) + \eta \mathbf{v}^T \nabla F(\mathbf{a}) + O(\eta^2)$$

$$\leq F(\mathbf{a}) - \eta \|\nabla F(\mathbf{a})\|$$
(11)

即, 仅当 v 取负梯度方向时等号成立。所以

$$F(\mathbf{a}) - F(\mathbf{b}) = \eta \|\nabla F(\mathbf{a})\| > 0$$

也就是说沿着负梯度方向走,有 $F(\mathbf{a}) \geq F(\mathbf{b})$ 。

6 Week 6

6.1 线性模型 vs 线性分类

线性回归和 Logistic 回归都可以用来分类,需要考察一下这样做的好坏。 设 $s = \mathbf{w}^T \mathbf{x}$,则有:

- 1. 线性分类: 0-1 错误 $err_{0-1}(s,y) = 1 sign(ys) \neq 1$
- 2. 线性回归: 平方误差 $err_{SQR}(s, y) = (ys 1)^2$
- 3. Logistic 回归: cross entropy $err_{CE}(s,y) = \ln(1+e^{-ys})$

将 Logistic 回归的 error measure 换底改写为 scaled cross entropy $err_{SCE}(s,y) = \log_2(1+e^{-ys})$, 然后把三个 ys 的函数画图,可以看出:

- 1. 平方误差和 scaled cross entropy 都是 0-1 错误的上界
- 2. 平方误差相当于在线性回归中把输出目标定为 1, 所以抛物线顶点为 1, 越往两侧 penalty 越大,与 0-1 错误相差也越大
- 3. Scaled cross entropy 在 $ys \ll 0$ 时 penalty 很大,与 0-1 错误相差也越大

于是可以得到

$$E_{in}^{0-1}(\mathbf{w}) \le E_{in}^{SCE}(\mathbf{w}) = \frac{1}{\ln 2} E_{in}^{CE}(\mathbf{w})$$

$$E_{out}^{0-1}(\mathbf{w}) \le E_{out}^{SCE}(\mathbf{w}) = \frac{1}{\ln 2} E_{out}^{CE}(\mathbf{w})$$
(12)

以上两个 \leq 成立是因为线性分类和 Logistic 回归的 E_{in} 都是基于 point-wise error 对所有样本求平均。

有了上面这些关系,套用到 VC 不等式即可知,两个回归模型也可以用于分类,但相应的 generalization bound 更宽松。

相比于线性分类,两个回归模型算法运行更简单,可以用来初始化 w_0 。

6.2 随机梯度下降

前面说了 Logistic 回归中使用梯度下降法,在每轮迭代中需要计算 $\nabla E_{in}(\mathbf{w})$, 以更新 \mathbf{w} , 而这个计算需要 O(N) 时间遍历所有训练数据,我们希望像 PLA 那样,让每次更新只依赖于一个点,即只用 O(1) 时间。

随机梯度下降法 (stochastic gradient descent, SGD) 随机选取一个点,只用这个点对原来梯度的贡献来估计原来的梯度,即更新步骤改为

$$\mathbf{w}_{t+1} \leftarrow \mathbf{w}_t + \eta \theta(-y_n \mathbf{w}_t^T \mathbf{x}_n)(y_n \mathbf{x}_n)$$

这样做相当于是把"随机梯度方向"看做"真实梯度方向"加上 zero-mean 的"噪声方向"(补充下理论证明),好处当然是简化了计算,尤其是对训练数据量很大以及 online learning 的情况适用。但停止条件不好找,实践上一般是让算法执行足够长的时间。(估计这个跟 SGD 的随机性有关?)

上面这个更新跟 PLA 很像,把 Logistic 函数换成 $\mathbf{1}\{y_n \neq sign(\mathbf{w}_t^T\mathbf{x}_n)\}$ 即得到 PLA 的更新操作。

6.3 多类别分类

One-Versus-All (OVA) 或称 one-versus-rest。有多个类别时,直接用 hard classifier 来输出 +1/-1 label 可能产生歧义,所以通常是用 soft classifier 输出一个概率,即认为某个点是某个类别的 confidence, 然后再汇总。

OVA 对于训练数据中的 K 个类别,用 Logistic 回归训练 K 个分类器,每个分类器使用的训练数据为

$$\mathcal{D}_k = \{ (\mathbf{x}_n, y_n' = 2 \times \mathbf{1} \{ y_n = k \} - 1) \}_{n=1}^N$$

对于每个数据点、选取这 K 个分类器中 confidence 最大的那个 label:

$$g(\mathbf{x}) = \operatorname*{argmax}_{k \in \mathcal{Y}} \theta(\mathbf{w}_k^T \mathbf{x})$$

上式中,因为 Logistic 函数是单调的,所以可以直接比大小,不用计算一次函数值。

OVA 的好处是简单,而且可以把 Logistic 回归换成任何类似的算法。坏处是当 K 很大时,一般 -1 会比 +1 多很多,所以有可能最后输出的 -1 而非 +1。

One-Versus-One (OVO) 顾名思义,每次在所有 label 中选出一对来训练 $\binom{N}{2}$ 个分类器。每个分类器使用的训练数据为

$$\mathcal{D}_{k,l} = \{ (\mathbf{x}_n, y'_n = y_n) \mid y = k \lor y = l \}_{n=1}^N$$

然后用每个分类器的结果对数据点进行投票,票数最高的 label 作为该数据 点的 label。

OVO 对于类别数 K 较小的问题比较有效,而且可以搭配任何二元分类算法。缺点是需要花 $O(K^2)$ 空间来保存这些分类器的结果,而且需要的训练量更大。

6.4 非线性变换

非线性变换通过变换特征到 Z-space, 使非线性模型转换为线性模型。例子:以原点为圆心的圆形 PLA。

一种典型变换:

$$\Phi_2(\mathbf{x}) = (1, x_1, x_2, x_1^2, x_1 x_2, x_2^2)$$

包含了所有原始特征的 0、1、2 次多项式组合。

用非线性变换加线性模型即可实现非线性模型,方法是先变换特征,然后在 Z-space 中用线性模型解决问题,最后把结果对应到原来的数据。

特征变换是常用的手段,尤其是当手上只有 raw feature 时,需要转换而成为具有明确意义的 concrete feature。

非线性变换可能代价高昂。考虑 $\Phi_O(\mathbf{x})$, 将 d 维数据变换为 Q 次多项式:

$$\Phi_Q(\mathbf{x}) = (1, x_1, \dots, x_d, x_1^2, \dots, x_d^Q)$$

变换后数据的维度为 $\binom{Q+d}{Q}$,即 $O(Q^d)$ 。设变换后维度为 $1+\tilde{d}$,则相当于训练一个 \tilde{d} 维度的线性模型,其 VC 维也会很大。模型复杂化之后带来的问题是 E_{in} 小了,但 generalize 后 E_{in} 和 E_{out} 差距会较大。

选择模型时要避免"窥探"数据,基于数据特征来选择模型,得到的最终 hypothesis 可能 generalization 表现不好,不要对数据做人肉的推断。

将非线性变换推广到所有的多项式变换, 递归地定义如下:

$$\Phi_0(\mathbf{x}) = (1)$$

$$\Phi_1(\mathbf{x}) = (\Phi_0(\mathbf{x}), x_1, \dots, x_d)$$

$$\dots$$

$$\Phi_Q(\mathbf{x}) = (\Phi_{Q-1}(\mathbf{x}), x_1^Q, x_1^{Q-1} x_2, \dots, x_d^Q)$$
(13)

它们对应的 hypothesis set 显然满足

$$\mathcal{H}_{\Phi_0} \subset \mathcal{H}_{\Phi_1} \subset \cdots \subset \mathcal{H}_{\Phi_Q}$$

所以 VC 维满足

$$d_{VC}(\mathcal{H}_{\Phi_0}) \leq d_{VC}(\mathcal{H}_{\Phi_1}) \leq \cdots \leq d_{VC}(\mathcal{H}_{\Phi_O})$$

In-sample error 满足

$$E_{in}(g_0) \ge E_{in}(g_1) \ge \cdots \ge E_{in}(g_Q)$$

因为 generalization 的问题存在,所以并不是直接用高次的模型就好。一般是从简单有效的模型入手,如果 E_{in} 不理想再逐步提升模型复杂度。

7 Week 7

7.1 Overfitting

Overfitting 即在降低 E_{in} 的过程中增加了 E_{out} 。Underfitting 是 E_{in} 本身就比较大, E_{out} 也较高。回忆两个原则:降低 E_{in} ,保持 E_{in} 和 E_{out} 接近。可能造成 overfitting 的因素:

- 1. 训练数据少,未展示足够的 pattern
- 2. Stochastic noise 太大,干扰了数据本身的 pattern,模型会花力气去模拟噪声
- 3. Deterministic noise 太大,即目标太复杂,当前的 $\mathcal H$ 竭尽全力也无法模拟f,影响效果相当于噪声
- 4. Hypothesis 太强, overkill, 比如用 10 次多项式拟合 2 次曲线上的点针对训练数据和噪声的一些应对措施:
- 1. Data cleaning 修改一些错标的数据
- 2. Data pruning 删掉错误数据
- 3. Data hinting 基于已有数据生成一些新的数据作为补充,但需要注意新增数据要满足一定的随机性,即产生于 $P(\mathbf{x}|y)$ 否则会影响 generalization。

7.2 Regularization

Regularization 即对模型施加一些限制,来减小 overfitting 的可能性。

例子: 线性回归 \mathcal{H}_2 可以看做 \mathcal{H}_{10} 的特例, 即规定高次权重为 0, 所以低次 多项式的 hypothesis set 是高次的子集, VC 维也更小。这种次数上的限制是一种 hard constraint。通常使用的是 soft constraint,例如限制次数的平方和在一

定范围内 $\sum_{q=0}^{10} w_q^2 \le C$,这样形成的 hypothesis set 在取不同的 C 时可能会有交

集,但总的来说,C 越大时限制越宽松。此时的 hypothesis set 称为 regularized hypothesis set $\mathcal{H}(C)$

对回归问题而言,现在的优化问题变为,在有限制的条件下最小化 E_{in} 。写成矩阵形式即

$$\min_{\mathbf{w} \in \mathbb{R}^{\tilde{d}+1}} E_{in}(\mathbf{w}) = \frac{1}{N} (\mathbf{Z}\mathbf{w} - \mathbf{y})^T (\mathbf{Z}\mathbf{w} - \mathbf{y}) \quad \text{s.t.} \quad \mathbf{w}^T \mathbf{w} \le C$$

有约束时,若最优解在约束范围内,则与原问题一致;若最优解在约束范围外,显然最优解应取在约束区域边缘,否则继续沿负梯度方向往边缘走会得到更优的解。所以只考虑 $\mathbf{w}^T\mathbf{w} \leq C$ 即可。根据 Lagrange multiplier,只要沿着约束曲线前进的速度方向在负梯度方向有分量,就能得到更优的解,所以终止条件是速度方向与负梯度方向垂直,即当前 \mathbf{w} 的法线方向与梯度平行,即一 $\nabla E_{in}(\mathbf{w}_{REG}) \propto \mathbf{w}_{REG}$,因为此时约束为一个球,球面任意一点的法线即 \mathbf{w} 。也就是说,只需要找到 Lagrange multiplier $\lambda > 0$ 和 \mathbf{w}_{REG} 使得

$$\nabla E_{in}(\mathbf{w}_{REG}) + \frac{2\lambda}{N} \mathbf{w}_{REG} = 0$$

两边积分, 也就相当于求函数

$$E_{in}(\mathbf{w}_{REG}) + \frac{\lambda}{N} \mathbf{w}^T \mathbf{w}$$

的最小值。这个函数称为 augmented error E_{aug} 。有约束 C 时的优化问题相当于这个无约束的优化问题。这里 $\lambda>0$ 是因为我们要限制 \mathbf{w} 且最小化 E_{in} ,若取 $\lambda<0$ 则无法得到较小的 \mathbf{w} 。

如果是线性回归问题,则

$$\nabla E_{in}(\mathbf{w}_{REG}) + \frac{2\lambda}{N} \mathbf{w}_{REG} = 0$$

即

$$\frac{2}{N}(\mathbf{Z}^T\mathbf{Z}\mathbf{w}_{REG} - \mathbf{Z}^T\mathbf{y}) + \frac{2\lambda}{N}\mathbf{w}_{REG} = 0$$

最优解为

$$\mathbf{w}_{REG} = (\mathbf{Z}^T\mathbf{Z} + \lambda \mathbf{I})^{-1}\mathbf{Z}^T\mathbf{y}$$

也称为 ridge regression。Regularizer $\frac{\lambda}{N}\mathbf{w}^T\mathbf{w}$ 称为 weight-decay regularizer,因为它会限制 \mathbf{w} 不要增长太大。

7.3 与 VC 不等式的联系

VC 不等式

$$E_{out}(\mathbf{w}) \le E_{in}(\mathbf{w}) + \Omega(\mathcal{H}(C))$$

保证了在有约束 C 时 E_{out} 的上界, 这里的 Ω 项是对整个 hypothesis set 而言, 惩罚较复杂的 hypothesis set。

而使用 augmented error 时,

$$E_{aug}(\mathbf{w}) = E_{in}(\mathbf{w}) + \frac{\lambda}{N} \mathbf{w}^T \mathbf{w}$$

直观地讲,如果对某个具体 h 而言,惩罚项 $\frac{\lambda}{N}\Omega(\mathbf{w})$ 是一个对其复杂度加以限制的方式,那么它很有可能对整个 hypothesis set 也能起到限制作用。也就是说,模型的 effective VC dimension 减小了。所以最小化 augmented error 有可能限制 E_{out} 从而达到更好的 generalization。

这里提出 N,因为训练数据量越大时,overfitting 的可能性就越小,所以也就越不需要 regularization。

 λ 和惩罚项的选择取决于 target, 但 target 通常是未知的。与 error measure 的选择一样,可以根据具体问题和优化的需要,选择适当的 λ 和惩罚项。

8 Week 8

8.1 模型选择

在有很多模型可选的情况下,希望从一堆模型里面选出具有最小 E_{out} 的,但显然 E_{out} 无法得知。而且也不能用 E_{in} ,因为用 E_{in} 的话复杂的模型必然会完胜简单模型,容易导致 overfitting。所以我们需要的是一组与 $\mathcal D$ 同分布产生的测试数据。但一般不容易再获取到这样的数据。

所以可以取一种折中的办法,将训练数据分成两部分,一部分做训练,另一部分,称为 validation set 作为测试,来评估各种模型的好坏,称为 validation。

具体做法是从 \mathcal{D} 中随机选择K 组数据作为 \mathcal{D}_{val} 。用剩下的数据训练出 g_m^- , VC 不等式保证了 $E_{out}(g_m^-)$ 会受 $E_{val}(g_m^-)$ 的约束。但此时训练数据量变小了,所以 $E_{out}(g_m^-)$ 应该比实际最好的 $E_{out}(g_m^*)$ 大。实践上通过 validation 选择出最佳模型后,会再将这个模型作用于整个 \mathcal{D} 再训练一遍,最终输出这最后一个训练结果。

Validation set 的选择要慎重,选多了训练数据量太小,会使得 $E_{out}(g_m^-)$ 不能很好地近似 E_{out} 。选少了不能很好地评估模型的好坏。

经验值
$$K = \frac{N}{5}$$
。

8.2 Leave-One-Out Validation

做法是取 K=1,每次从 N 组数据中选一组作为 validation set,用剩下的 N-1 组数据训练模型,然后做 validation 得到一个 e_n 。如此重复,对每一组 数据都做一遍 validation,再用所有的 e_n 取平均,作为对 $E_{out}(g)$ 的估计,此 过程称为 cross validation,因为数据会交替地作为训练和验证:

$$E_{loocv}(\mathcal{H}, \mathcal{A}) = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^{N} e_n$$

最后取 E_{loocv} 最小的模型即可。 为什么这样做有效?可以取 $E_{loocv}(\mathcal{H}, \mathcal{A})$ 的期望:

$$\mathbb{E}_{\mathcal{D}}[E_{loocv((H,A))}] = \mathbb{E}_{\mathcal{D}}\left[\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N}e_{n}\right]$$

$$= \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N}\mathbb{E}_{\mathcal{D}}[e_{n}]$$

$$= \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N}\mathbb{E}_{\mathcal{D}_{n}}\left[\mathbb{E}_{(\mathbf{x}_{n},y_{n})}[err(g_{n}^{-}(\mathbf{x}_{n}),y_{n})]\right]$$

$$= \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N}\mathbb{E}_{\mathcal{D}_{n}}[E_{out}(g_{n}^{-})]$$

$$= \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N}\bar{E}_{out}(N-1)$$

$$= \bar{E}_{out}(N-1)$$
(14)

其中第三步是将每次隔出来的 validation set 与训练数据分开。第四步是相当于在全部 (\mathbf{x}_n,y_n) 上面取误差的期望,即 E_{out} 。第五步是在全部 N-1 组数据组成的数据集上取期望,即 $\bar{E}_{out}(N-1)$ 。于是可得,用 leave-one-out cross validation 来评估模型,可以在期望上接近模型在 N-1 个数据上的 E_{out} 。

此方法缺点是计算量太大,每个模型要额外训练很多次。除非是线性回归这种有 analytic solution 的模型,否则不太实用。

8.3 V-Fold Cross Validation

前一种方法的改进,目的是减小计算量。方法是将 $\mathcal D$ 分成 V 等分,然后再在这 V 等分上做 cross validation,得到

$$E_{CV}(\mathcal{H}, \mathcal{A}) = \frac{1}{V} \sum_{v=1}^{V} E_{val}^{(v)}(g_v^-)$$

然后根据这个结果来选择合适的模型。 经验值 V=10。

8.4 总结

- 1. V-fold 一般比 single validation 效果好
- 2. 通常不需要做 leave-one-out validation
- 3. Validation 仍然比实际测试要乐观,也就是说即使 validation 告诉你某个模型很好,实际测试也有可能出乱子。Testing 仍然要以实际测试数据为准。

8.5 学习准则

Occam's Razor 奥卡姆剃刀:如无必要,勿增实体 (Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem)

简单即使美。简单的模型有更好的 significance。也就是说,如果这个模型在某个数据集上表现很好,你可以说服自己它确实反映了数据的某些规律。而复杂的模型很可能即使是喂给它完全随机的数据也能表现很好,但实际上数据中并没有什么规律可言。

Sampling Bias 杜鲁门 vs 杜威的例子, 电话民调选中的大都是有钱人, 预测结果当然不准确。

实际上就是得到训练数据和测试数据的分布不一致,得不到 VC 理论的保障。

实践准则是,尽可能地模拟实际的测试场景。例如,如果知道测试场景会倾向于某些数据,则在训练时调整参数,使模型更偏向它们,验证时也用类似于测试场景的数据。

Data Snooping 为了 VC 理论的安全请不要以任何形式偷看数据, 避免 data-driven learning。